

Application No.	Applicant(s)
10/049,236	TANAKA, HIDEHARU
Examiner	Art Unit
Anthony Weier	1761

SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
426	634, 580		*	
	637, 658	9/26/2003	AW	
<u> </u>				

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
	·			

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DATE	EXMR	